



Dzień I

09:00 - 09:15	Przywitanie uczestników wydarzenia
09:15 - 10:00	Oprządkowanie i wyposażenie <i>Walter Harp</i>
10:00 - 10:45	Kontrola i automatyzacja <i>Trent Baker</i>
10:45 - 11:30	Oprogramowanie i przetwarzanie danych <i>Barbara Sankovic</i>
11:30 - 12:15	Przerwa kawowa
12:15 - 12:45	Procedury kalibracji <i>Jane Wozniak</i>
12:45 - 13:30	Czujniki w pomiarach akustycznych <i>Veronica Benning</i>
13:30 - 14:15	Lunch
14:15 - 14:45	Czujniki w pomiarach promieniowania <i>John Connor</i>
14:45 - 16:00	Pomiary temperatur powierzchni <i>Zeng Chang</i>

Dzień II

10:15 - 11:45	Pomiary temperatur gazów i cieczy <i>Claire Dubeau</i>
11:45 - 12:45	Inne metody pomiarów <i>Lisa Addison</i>
12:45 - 13:15	Znaczenie pomiarów dla przemysłu energetycznego <i>Alexander Luthor</i>
13:15 - 13:45	Lunch
13:45 - 14:30	Znaczenie pomiarów dla przemysłu ciężkiego <i>Rachael Tyrell</i>
14:30 - 15:30	Biznes mixer uczestników konferencji
15:30 - 16:00	Przerwa kawowa
16:00 - 16:30	Znaczenie pomiarów dla medycyny <i>Barbara Gordon</i>
16:30 - 17:00	Podsumowanie programu wydarzenia